

超高圧電子顕微鏡

令和7年4月1日適用

I 1時間あたりの使用料

番号	機器等名称	学内者	新料金					
			依頼測定時(技術代行)		直接測定時(技術補助)		直接測定時	
			学外者 非営利法人	学外者 営利法人	学内者 非営利法人	学内者 営利法人	学内者 非営利法人	学外者 営利法人
1	高電圧用収差補正開発試験装置 EM-10000BU	---	7,600	12,700	1,300	5,000	10,100	1,300
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	9,100	15,300	---	6,100	12,300	---
2	集束イオンビーム加工機 FB-2100	---	8,400	11,700	1,900	5,800	9,100	1,900
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	10,100	14,100	---	7,100	11,100	---
3	環境実験用観察装置 MP-66100 JSM-6610A	---	6,600	8,500	500	4,000	5,900	500
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	7,900	10,200	---	4,900	7,200	---
4	イオンビーム試料作製装置 JEM-9320NT	---	7,200	8,800	1,000	4,600	6,200	1,000
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	8,600	10,600	---	5,600	7,600	---
5	透過電子顕微鏡システム JEM-2100 plus	---	7,200	8,800	800	4,600	6,200	800
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	8,600	10,600	---	5,600	7,600	---

★研究成果非公開使用料は、共用機器1時間あたりのオプション料金であり、別途加算する。

※先端研究基盤共用促進事業(先端研究設備プラットフォームプログラム)

「顕微イメージングソリューションプラットフォーム」の採択により軽減されております。

事業終了後は、通常の料金設定となります。

解析手数料	1時間あたり
	6,600円

コンサルティング料	3時間未満
	66,200円
	3時間以上6時間未満
	165,500円
	6時間以上8時間
	264,800円